

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/701,183	AKKERMAN ET AL.
Examiner	Art Unit
Thanh T. Nguyen	2813

	SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner			
257	288	8/26/06	tn			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	*					

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
			·	
		·		

SEARCH (INCLUDING SEA	I NOTES RCH STRATEG`	<b>Y</b> )
	DATE	EXME
***		